espacenet - Document Bibliography and Abstract

Data supplied from the esp@cenet database - 12	
PURPOSE:To obtain a semiconductor device package which is excellent in heat radiation and suitable for automated manufacturing by a method wherein the semiconductor device is mounted on a substrate and, after being connected to external electrodes, enclosed integrally with resin and the substrate is selectively removed by etching. CONSTITUTION:Au plating 12 of 1mum thickness, Ni plating 13 of 1mum thickness and Au plating 14 of 3mum are laminated on an Fe substrate 11 of 35mum thickness. A semiconducor chip 15 is mounted 16 on a portion 11g and connected 19 to external electrodes 17, 18 on the portions 11h, 11i. The transfer-molding with epoxy resin 20 is carried out so as to make thickness t=1mm. The Fe substrate is removed by etching with FeCl3 solution from the back surface 11a to complete a leadless type package 21. Bottom surfaces of the Au layers are used as external electrodes 12b, 12c and the heat radiation surface 12a. In other to mount the package 21 on a printed circuit board, only the external electrodes 12b, 12c are directly soldered to a conductor pattern on the substrate. With this constitution, a package of excellent heat radiation can be manufactured automatically by an easy and simple method.	PURPOSE:To obtain a sem wherein the semiconductor substrate is selectively remo CONSTITUTION:Au plating of 35mum thickness. A sem 11i. The transfer-molding wi solution from the back surfa 12c and the heat radiation soldered to a conductor patt an easy and simple method
Abstract	
JP1760995C, JP4047977B	Equivalents:
	EC Classification:
H01L23/12; H01L21/56; H01L23/48	IPC Classification:
	Priority Number(s):
JP19830083188 19830512	Application
☐ <u>JP59208756</u>	Requested Patent:
SONY KK	Applicant(s)::
AKIYAMA KATSUHIKO; others: 02	Inventor(s):
1984-11-27	Publication date:
JP59208756	Patent Number:
MANUFACTURE OF SEMICONDUCTOR DEVICE PACKAGE	MANUFACT

19 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

[®]公開特許公報(A)

昭59-208756

6) Int. Cl.³ H 01 L 23/12 21/56 23/48 識別記号 庁内整理番号

7357—5 F 7738—5 F 7357—5 F ❸公開 昭和59年(1984)11月27日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 5 頁)

②半導体装置のパッケージの製造方法

②特 願 昭58-83188

②出 類 昭58(1983) 5 月12日

@発 明 者 秋山克彦

東京都品川区北品川6丁目7番

35号ソニー株式会社内

心発 明 者 小野鉄雄

東京都品川区北品川6丁目7番

35号ソニー株式会社内

仍免 明 者 梶山雄次

東京都品川区北品川 6 丁目 7 番 35号ソニー株式会社内

の出 願 人 ソニー株式会社

東京都品川区北品川6丁目7番

35号

②代 理 人 弁理士 土屋勝

外2名

明 細

1. 発明の名称

半導体装置のパッケージの製造万位

2. 存許請求の駆逐

近択ニッナング可能な材料から成る遊板上に半 頃体製度を取歴し、接触用ワイヤを上配半導体製 健に接続すると共にこの接便用ワイヤの外部製造 部を上配蓋板の外部電値製装部位に接続し、次い で上配蓋板上において上配半導体製製び上配接 使用ワイヤを一体に側指モールドし、しかる後上 配面板をエッテングは去することを特徴とする半 時体製度のパッケージの製造方法。

5. 発明の経緯な数勢

監察上の利用分野

本発射は、半導体破盤のパッケージの製造方法 に関する。

背景技術とその問題点

位来 、プリント 並板上の突張也度の高いパッケージとして、デップキャリアタイプのパッケージ が知られてい る。このパッケージはリードレス タイプのパッケージで、パッケージの裏面に引き 出されているハンダ付け可能な電視をブリント芸 板の異体パタンに直接ハンダ付けして接続するこ とにより実数を行うものである。

このテンプキャリアタイプパッケーツには、セクミックタイプとアラステックタイプとがあるというというのでなく、ブリント基板に直接X人と上記時代との間の無能提供があるという大点を有している。一方という大点を有しているが、 熱放性が悪く、 また形状がパッケージの収益の自動化に返していないという大点を有している。

とのような 従来のブラステックタイプのチップ キャリアタイプパッケージの 構造を第1 図に示す。 とのパッケージ (I) は、 無 落 製の 電程 (2) が 子 的 形成 されている プリント 監 板 (3) 上 に 半 導体 鉄 豊 を 精成

特局部59-208756(2)

1

するナップ(4)を軟置し、ワイヤボンディング法により上記チップ(4)と上記程値(2)の一端とを Auの紐級から成るワイヤ(5)で接続した後、上方より放状のエポキシ関脳を属下させて硬化成形することによつて作る。

てのパッケージ(I)において、チップ(4)は樹脂脂(6)とブリット芸板(3)とによつて囲まれている。これらの樹脂形(G)及びブリット芸板(3)の熱抵抗はで発に大きいので、その動作時においてチップ(4)で発生する熱をパッケージ(1)の外部に効果的に対数数をない。即ち、このパッケージ(1)は必要なできない。から、このパッケージの製造を終すするのでは、しから高速で満下することが難しくのないのエポキン樹脂を終下することが難しくのよりにパッケージ(1)はパッケージの製造の自動化に返していないという欠点を有している。

一方、上述のチンプキャリフタイプパンケージ とは異なるパンケージにテープキャリフタイプパ ンケージがある。このタイプのパンケージは従来 のチンプキャリフタイプパンケージよりもさらに

るととができる。なお上配外部電極部は上記接続 用ウィヤを体が楽ねていてもよいし、上記接続用 ウィヤとは別に取けられかつ上記接銭用ウィヤが 変統されているものでもよい。 装施例

以下本品別に係る半導体装置のパッケージの設 適方法の支持例につき関南を参照しながら説明する。

据 2 A 図~原 2 D 図は木発明の領 1 実施例による半部体を配のパンケージの設施方法を説明するための工程図である。以下第 2 A 間から工程原に取明する。

ます第2人気において、厚さ35(μ)のFe 限の強板のの上に、厚さ1(μ)のAu M02、原さ 1(μ)のNi M03及び厚さ3(μ)のAu M04で順 次メンキして、単次体数数を存成するチンプのの 軟質部的及び外部電磁部の08のそれぞれを上記 被即の所定のチンプ軟量部位(11g)及び外部な変 接続部位(11h)(11i)のそれぞれに設ける。第2 人間に示す工程終了後の上記差板のの平面間を着

本発明は、上述の問題にかんがみ、私放散性が 良好でかつ信頼性の高い半導体装置のパンケージ の製造方法を提供することを目的とする。 発明の複要

本発明に係る半等体製金のパッケーのの遊光では、選択エッテング可能な材料からる基板と比較を受け、接続用ワイヤを上記が保護を出て、接続用ワイヤを上記が開かれて、は、は、で上記が表し、との様式がで上記を表して、一体に対断をよったしている。というにすることによって、無は数性のあいり、ドレスメイブのパッケージを、賃便かつ会価な方法によって自動的に製造す

3 図に示す。次に親2B図において、上記チャンプ
政電部頃にチャブ四を数置した後、ワイヤルンデ
イングはによつてこのチャブ四と上記外部電話で
現する。次に第2C図において、第2B図のは 取りの上に設けられた上記外部電話の頃、チャブの及びワイヤ間を一体とである。 変数の、チャブの及びワイヤ間を一体とする。 がに、公知のトランスファ・モールド法(シール) 形法)を用いて、エボキャンから成る側所モールド 層図を上記器を切上に形成する。なお本実路側に おいては、上記側所モールド層のの厚さ t を 1

次に出るC図において、Fe のみを選択的にエッチングするが根据モールド度四及びAu 度 02はエッテングしないエッテング報、例えば塩化第二鉄(FeCts) 常液を用いて、苦板(1)の裏面 (11a) 無からスプレーエンチングすることにより、上記遊板(1)を除去して、第2 D図に示すリードレスタイプのパッケージのを完成させる。上記エッチングによつて鮮出された Au 度はの下面のうち外部

MB#59-208756 (3)

7

上述のようにして完成されたパッケージのをプリント芸板上に実装する場合には、第2D図に示す上記外部電視面(12b)(12c)をプリント選板上の呼ばパタンに直接ハンダ付けして接続すればよい。

上述のは1 実施例の熱放散面(12a)は、その動作時においてチップ心から発生する熱の放散面となっている。企画の無伝導度は非常に高いので、チップ心から発生する熱は企画製のチップ放立即心を外方に向かつて迅速に促れて、熱放散師(12a)から放散されることによつて効果的に禁むされる。しかし、より効果的にチップ心の発生剤を放去するためには、広い表面数を有する放然フィンの一部を上記熱放散面(12a)に押し当てて空冷により熱を放散させるのが好ましい。

光成させることができる。このように上記のエッナングによつてナップ 軟質部級及び外部で統領 のの下部に上記 アンメーカット部 (11a) ~ (111) が形成されるので、これらの部分に世所が回り込んで突出部 (20a) ~ (201) が形成される。 なって 201) が形成されるので、これらの変形では 20a) ~ (201) によつて 上記 テンプ 教質部 の及び上記 外部電 後 で ので、上記 ナップ 数 で ので、上記 ナップ 数 で ので、上記 ナップ 数 で に 対 は 在 部 の は が が す な な で を る と い う 利点 が あ る の に チップ 数 低 配 吸 及 び 外 部 電 で の で 、 これらの チップ 取 位 の の 及 び 外 部 電 を 移 の で 、 これらの チップ 取 位 の の 及 び 外 部 電 を 移 の で 、 これら の チップ 取 位 の の 及 び 外 部 電 を 移 の で 、 これら の チップ 取 位 の の 及 び 外 部 電 を 移 の で 、 これら の チップ 取 位 の の の み び 外 部 電 を 係 い つ い な に な ち こ と か で き る と い う 利 ぬ も あ る。

8 5 人以一部 5 C 適は本発明の部 2 実力 例による半導体表現のパンケージの型達方法を設明するための工程適である。以下部 5 人 固から工程原に設明する。

. まず35 5 A MIにおいて、W きょうり (*)の Cu

なお上述の第1実施例において、第2人間に示す場合と同様にチップ軟質部的及び外部電極形の 08を設けた後に、蓋板のの上面を反述の FeCt』 常報を用いて低かにエッテングすることにより、第4人間に示すようにチップ軟度部の及び外部電視部の 08の下部の基板ににアンダーカット部(11a)~(11f)を形成し、次に第2BM~第2DMと同様な方法によつて第4BOに示すパッケージのを

叔の著板町の上面に公知のフォトレジストを強布 した装に所足のパターンニングを行う。 ないで Cu のみを退択的にエッテングするエンチングな、例 えは既述のFeCt。路板を用いて上記者板ODの表面 を使かにエッチングすることによつて、上記書板 □Dの表面にチップ収世部位(11g)及び外部貿易接 込 附位 (11b) (11i) をそれぞれ形成する。上記フ オトレジストを除去した技に第5B図において、 第1 実施例と同様に、上記テップ歌展部位 (11g) にハンダ層四を介してテップOSを軟載した後、フ イヤポンデインダ生によつてCのテップCSと上記 外部発信技役部位 (11h) (11i) とをそれぞれ As の 四部から成るワイヤ19で嵌続する。なお本典特例 においては、徒述の駐由により、高1実施例で用 いたワイヤよりも任の大きいワイヤを用いた。 久 になり実践代と同様に供給モールド層のを上記書 板印上に形成する。次に上記芸板印で乗1 実施例 と同様な方法でエッテング飲去してパッケージUO を発成させる。上記エッテングにより耳出された ワイヤCYのた死が外部質症即のGBとなり、またハ

7

ング尼辺の下面が熱放散成(25a)となる。

上述のようにして完成されたパッケージのをブリントが設上に実装する場合には、第1実務例と同様に、 まらで図に示す上記外部電積移の関やブリント 遊球上の選体パランに直接ハンチ付けして 世紀すればよい。 このことから明らかなように、本収施例においてはワイヤ 間のな部をそのまま外部で横飛の16として用いるために、ワイヤ 四の種を決述のように大きくするのが好ましい。なお別放致 ho (234) の 概能は終1実施例と同様である。

順を用いることも可能である。この場合には既述のエッチング収としては、ヒドラジンとエチレンジアミンとの非合敵を用いればよい。 発明の幼虫

不説明に係る半退体を配のパンケージの製造方法によれば、その物作時において半路体を置から 発生する然の放放性が良好でありかつ信頼性が高い小形のパンケージを、値めて簡便かつ安価な方。 供によつて自治的に製造することができる。

4. 岩油の筒単な説明

The state of the s

成1 切は従来のブラステンクタイプのテンプキャリアタイプパンケージの財流を示す断ば関、総2 A 図〜4 2 D 図は本発射の第1 実施例による牛的体状質のパンケージの製造方法を設勢するための工作圏、第3 図は上記録2 A 図をびぶ4 8 図は上記の次のの平面図、第4 A 図及びぶ4 8 図は上記のより、第4 A 図及びぶ4 8 図は上記のより、第5 A 図〜4 2 D 図と同様な図、近5 A 図〜4 5 C 図は本規則の以2 実施例による半導体監視のパンケージの製造方法を設別するための工程図である。

を用いることにより、Au 等の食金属を用いる 必要がなくなるという利点がある。

上述の第1 英路代の書板の材料は透れエンテングが可能であれば Cu 等の他の金属であつてもよく、また部2 実施例の書板の材料も Fo 等の他の金属であつてもよい。第1 実施例においてはさらに金属以外の材料、例えばポリイミドアミド系例

なお区面に用いた符号において、

(1)202220 パッケージ

(4)(15) ……… チップ

15)04 74 +

an 数程

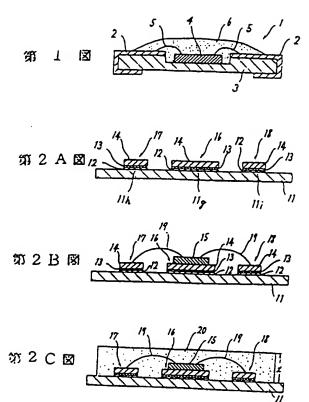
(11b)(11j) ···· 外部氧征接收部位

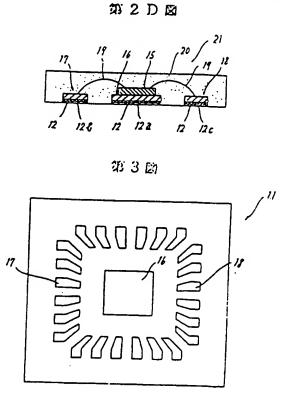
070.8 外前电枢路

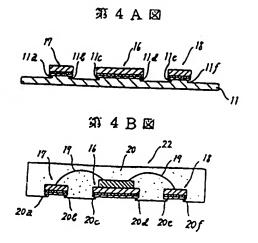
四 :.......... 担前モールド居

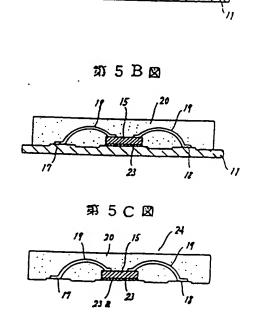
である。

代 胜 人 土 胜 助 , 发 包 芳 剪









第5A図